Issue	Classification

Application/Control	No.
10/721,099	

Applicant(s)/Patent under Reexamination OKAMURA ET AL.

Examiner Sam Rizk Art Unit 2112

				ISSUE	CL	AS	SIF	ICATI	ION				
	ORIGINAL				INTERNATIONAL CLASSIFICATION								
	CLASS SUBCLASS   714 752				CI	AIMED		NON-CLAIMED					
			752		н	03	м	13	/00			/	
	CROSS REFERENCES							,					
CLASS	CLASS SUBCLASS (ONE SUBCLASS PER BLOCK)							·			·		
									1			1	
								_	1			1	
									/ ·			1	
									1			1	
									1			1	

Sam Rizk 12/12/2007 (Assistant Examiner) (Date)

JACQUES LOUIS-JACQUES SUPERVISORY PATENT EXAMINE **TECHNOLOGY CENTER 2100** (Primary Examiner) (Date)

O.G. Print Claim(s)

1

**Total Claims Allowed: 15** 

O.G. Print Fig.

(Legal Instruments Examiner) (Date)

12/20/07

7

			V	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Claims renu	mbered in the sa	me order as prese	☐ CPA	☐ T.D.	☐ R.1.47	
Final	Final	Final	Final	Final	Final	Final
1 1	31	61	91	121	151	181
2 2	32	62	92	122	152	182
3 3	33	63	93	123	153	183
4 · 4	34	64	94	124	154	184
5 5	35	65	95	125	155	185
6 6	36	66	96	126	156	186
7 7	37	67	97	127	157	187
8 8	38	68	98	128	158	188
9 9	39	69	99	129	159	189
10	40	70	100	130	160	190
11-	41	71	101	131	161	191
12	42	72	102	132	162	192
_13_	43	73	103	133	163	193
14	44	74	104	134	164	194
.15	45	75	- 105	135	165	195
18	46	76	106	136	166	196
10 17	47	77	107	137	167	197
11 18	48	78	108	138	168	198
12 19	49	79	109	139	169	199
13 20	50	80	110	140	170	200
14 21	51	81	111	141	171	201
15 22	52	82	112	142	172	202
23	53	83	113	143	173	203
24	54	84	114	144	174	204
25	55	85	115	145	175	205
26	56	86	116	146	176	206
27	57	87	117	147	177	207
28	58	88	118	148	178	208
29	59	89	119	149	179	209
30	60	90	120	150	180	210